

ارائه یک روش دو مرحله‌ای برای تعیین الگوی مناسب و بازده به مقیاس

(مطالعه موردی: دبیرستان‌های دخترانه ناحیه یک شهرستان شیراز)

جواد گرامی*

استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

تاریخ ارسال مقاله: ۹۶/۰۳/۲۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۰۳/۲۳

چکیده

در این مقاله به ارائه یک روش دو مرحله‌ای برای تعیین الگوی مناسب و بازده به مقیاس مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌پردازیم. در ابتدا به یافتن همه مجموعه‌های مرجع کارا در تحلیل پوششی داده‌ها غیرشعاعی بر پایه برنامه‌ریزی خطی می‌پردازیم. ابتدا مدل بازه تعدیل شده غیر شعاعی را معرفی کرده و واحدها را با استفاده از این مدل ارزیابی می‌کنیم. سپس برای اجرای الگوریتم مورد نظر مراحل زیر را انجام می‌دهیم. در گام اول به معرفی سه نوع مجموعه مرجع می‌پردازیم و در گام دوم برای شناسایی همه مجموعه‌های مرجع ممکن برای یک واحد تصمیم‌گیرنده یک مسئله برنامه‌ریزی خطی منحصر به فرد که بر پایه روش اولیه - دوگانه می‌باشد، پیشنهاد می‌کنیم. در گام سوم بازده به مقیاس را در مدل تحلیل پوششی داده‌ها ی غیر شعاعی اندازه‌گیری می‌نماییم. در انتها برای نشان دادن کاربرد بودن این روش به ارزیابی و تحلیل کارایی دبیرستان‌های دخترانه ناحیه یک شهر شیراز می‌پردازیم و الگوی مناسب و بازده به مقیاس را برای این مجموعه از واحدهای تصمیم‌گیرنده ارائه می‌دهیم.

واژه‌های کلیدی: تحلیل پوششی داده‌ها، الگویابی، بازده به مقیاس، مجموعه مرجع کلی.

۱- مقدمه

استفاده مطلوب و بهین از منابع در دسترس بشر، همواره مورد نظر او بوده است. محدودیت‌های عواملی چون سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... مدیران را به فکر پیدا کردن روشی برای استفاده بهین از این عوامل وا داشت. در حقیقت اطلاع از عملکرد واحدهای تحت نظارت مدیر، مهمترین وظیفه مدیریت در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مناسب، به منظور هدایت آنان است. پیچیدگی اطلاعات، حجم بسیار زیاد داده‌ها، اثرات عوامل بیرونی، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مناسب (مثلاً به دلیل دولتی بودن واحدها و...) از عواملی است که مدیر بدون برخورد علمی نمی‌تواند از کارکرد واحدها مطلع شود. لذا مدیر باید تصمیمات مناسبی را در راستای بهبود کارایی و اثر بخشی^۱ اتخاذ نماید. ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری برای تصمیمات مدیریتی آنها نقش اساسی دارد. در این راستا می‌بایست میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم‌گیری‌های آتی روند رشد اقتصادی را نیز در نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقاء بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف کشورها به شمار می‌رود. ارتقاء بهره‌وری با استفاده از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر بر تولید پایدار نقش مهمی ایفا می‌کند. کارایی نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه میزان از داده‌های ورودی خود به طور بهینه در جهت تولید خروجی‌ها استفاده کرده است و به عبارتی نشان دهنده «صحیح انجام دادن کار» است به این معنی که از حداقل ورودی‌ها، حداکثر خروجی‌ها بدست آید.

تحلیل پوششی داده‌ها از مجموعه مدل‌های ریاضی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی است که به مثابه ابزار قوی، یاری رسان مدیران سازمان‌ها است. تحلیل پوششی داده‌ها با اندازه‌گیری کارایی نسبی سازمان‌ها، آنها را رتبه‌بندی کرده و سپس با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت هر کدام، پیشنهادهایی برای بهبود هر سازمان ارائه می‌کند (مهرگان [1]).

تحلیل پوششی داده‌ها DEA^2 که توسط چارنر، [2] و چارنر، کوپر، رودز [3] بر اساس کار اثر گذار فارل [4]، معرفی شد، روشی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی (LP) برای اندازه‌گیری کارایی نسبی یک گروه همگن از واحدهای تصمیم‌گیرنده DMU^3 با چند ورودی و چند خروجی است.

بر اساس داده‌های مشاهده شده و مجموعه‌ای از اصول موضوعه، DEA یک مجموعه امکان تولید مرجع که نسبت به آن یک DMU می‌تواند به عنوان کارا یا ناکارا طبقه‌بندی شود، را تعریف می‌کند. برای DMU ناکارا، DEA یک تصویر منحصر به فرد یا تصویرهای چندگانه در مرز کارا از مجموعه‌ی امکان تولید به رسمیت می‌شناسد. متناظر با هر تصویر، همچنین مجموعه‌ای از DMU های کارای مشاهده شده به غیر از آن DMU کارایی که به طور مستقیم با مورد تحت ارزیابی مقایسه شده‌است را شناسایی می‌کند. آن واحدهای تصمیم‌گیرنده کارا، DMU های مرجع نامیده می‌شوند و مجموعه مربوطه به عنوان یک مرجع در نظر گرفته می‌شود. شناسایی همه DMU های مرجع محتمل برای یک واحد ناکارا مسئله مهم و جالب توجه در DEA می‌باشد، که در این مقاله برای شناسایی مجموعه مرجع از مدل RAM^4 استفاده کرده‌ایم (کوپر و همکاران [5]). از نقطه نظر مدیریتی در این دیدگاه، شناسایی همه واحدهای مرجع به طور خاص به دو دلیل مهم است. ابتدا، برای بهبود عملکرد یک DMU ناکارا، معرفی یک تصویر مشاهده نشده (مجازی) در عمل به عنوان معیار، منطقی نیست. در چنین موقعیتی، شناسایی همه مجموعه‌های مرجع، امکان یافتن یک معیار عملی از بین DMU های مرجع را فراهم می‌کند. دوم، زمانی که برخی از DMU های مرجع (نه همه) برای یک واحد تحت ارزیابی شناسایی می‌شوند، تصمیم‌گیرنده ممکن است معتقد باشد که واحدهای تصمیم‌گیرنده مشخص شده دارای معیار مناسبی نیستند و مایل به انتخاب گزینه‌های بیشتری است. تلاش اولیه برای پیدا کردن همه واحدهای مرجع در مدل‌های

2. Data Envelopment analysis
3. Decision Making Unit
4. non-radial range-adjusted model

1. Effectiveness

مجموعه شامل واحدهای تصمیم‌گیرنده کارایی می‌باشد که در ترکیب محدب خاص تولیدکننده این تصویر فعال هستند. از آنجا که ممکن است URS‌های چندگانه (از این پس به عنوان مسئله نوع ۱ نامیده می‌شود) رخ دهد، مفهوم مجموعه‌ی مرجع ماکزیمال³ (MRS) را معرفی می‌کنیم و آن را به عنوان اجتماع همه URS‌های مرتبط با تصویر ارائه شده تعیین می‌کنیم. چون در مدل RAM امکان وقوع تصویرهای متعدد (از این پس به عنوان مسئله نوع ۲ نامیده می‌شود)، وجود دارد، اجتماع همه MRS‌های مرتبط با همه این تصاویر را به عنوان مجموعه مرجع کلی منحصر به فرد⁴ (GRS) مربوط به DMU ارزیابی شده، تعریف می‌کنیم. یک نکته جالب اینک: پوسته محدب⁵ GRS با وجه می‌نیمم برابر است. مزایای معرفی سه نوع مجموعه مرجع (GRS, MRS, URS) در زیر خلاصه شده است.

- مفاهیم معرفی شده همه خوش تعریف هستند.
- URS و MRS به نشان دادن وقوع مجموعه‌های مرجع چندگانه، به ترتیب متناظر با یک تصویر یا تصویرهای متعدد کمک می‌کند.
- درحالی‌که ممکن است چندگانگی برای URS و MRS رخ دهد، GRS مجموعه‌ی مرجع منحصر به فردی که شامل تمام واحدهای تصمیم‌گیرنده مرجع محتمل می‌باشد را ارائه می‌دهد.
- به عنوان قدم دوم، یک مدل LP پیشنهاد داده‌ایم که GRS را شناسایی می‌کند و تصویری در درون نسبی وجه مینیمم به دست می‌آورد. این روش دارای چندین ویژگی مهم است.
- اول می‌تواند به طور موثری، همزمان به وقوع مسئله‌های نوع ۱ و ۲ رسیدگی کند.
- دوم، این روش شامل حل یک مسئله LP منحصر بفرد است که باعث می‌شود بخاطر اجرای آسان آن در کاربردهای عملی کارآمدتر از روش‌های موجود باشد.
- سوم، کارایی محاسباتی این روش نسبت به اولیه – دوگان‌های قبلی بالاتر است، زیرا بر اساس فرم اولیه

DEA غیر شعاعی توسط (سویوشی و سکیسانی [6]) انجام شد. براساس قضیه مکمل زائد¹ (SCSCs) از برنامه‌ریزی خطی، آنها یک روش مبتنی بر اولیه-دوگان با استفاده از مدل RAM پیشنهاد کردند. با این حال همانطور که کریونوسکو، فورسوند و لایچیو [7] استدلال کرده‌اند، نه تنها بار محاسباتی رویکرد سویوشی و سکیسانی [8] بالا می‌باشد، همچنین به نظر می‌رسد که ماتریس‌های پایه تعریف شده در این رویکرد به احتمال زیاد نامطلوب بوده، منجر به نتایج نادرست و غیرقابل قبول می‌شود. از این رو تفسیر اقتصادی برخی از محدودیت‌های مدل پیشنهادی بی‌معنی است، برای غلبه بر این مشکلات، کریونوسکو و همکارانش [9] یک روش مبتنی بر اولیه-دوگان بر اساس حل مسائل LP مختلف پیشنهاد کرده‌اند. با استفاده از آزمایش‌های محاسباتی، آنها نشان دادند که روش پیشنهادی، در مجموعه داده‌های زندگی واقعی، قابل اعتماد و کارآمد است و بهتر از رویکرد سویوشی و سکیسانی [8] کار می‌کند.

شایان ذکر است که روش انجام شده توسط سویوشی و سکیسانی [8] و کریونوسکو و همکاران، [9] دقیقاً تمام DMU‌های مشاهده شده را روی وجه می‌نیمم-یک وجه از بعد می‌نیمم که همه‌ی تصاویر در آن واقع شده است، به عنوان یک مجموعه مرجع منحصر به فرد از DMU بنا می‌کند. از سوی دیگر هر دو این مطالعات به امکان وقوع مجموعه‌های مرجع چندگانه اشاره کرده‌اند. با این حال، هیچ یک از آنها به صراحت تمایز روشنی بین مجموعه مرجع منحصر به فرد ساخته شده و سایر انواع مرجع تعیین شده که ممکن است چندگانه، رخ دهند را پیدا نکرده‌اند. این عدم تبعیض، در مورد منحصر به فردی و در نتیجه، در مورد خوش تعریفی تعیین مجموعه‌ی مرجع، ابهام ایجاد می‌کند.

بنابراین، برای از بین بردن این ابهام، سه نوع از مجموعه مرجع پی در پی را پیشنهاد کرده‌ایم، به عنوان اولین قدم، در ارتباط با تصویر داده شده، برای اولین بار مفهوم مجموعه مرجع یگانی² (URS) را معرفی می‌کنیم. این

3. Maximal Reference Set
4. Global Reference Set
5. Conv(GRS)

1. Strong Complementary Slackness Conditions(SCSCs)
2. Unary Reference Set

(پوششی) ایجاد شده است که از نظر محاسباتی کارآمدتر از فرم‌های دوگان (چندگانه) می‌باشد، (کوپر و همکاران [10]) چهارم، از آنجایی که مسئله LP پیشنهادی، شامل چندین متغیر با کران بالا می‌باشد، کارایی محاسباتی آن می‌تواند با استفاده از الگوریتم سیمپلکس طراحی شده برای حل مسائل LP با متغیرهای کران بالا افزایش یابد، که بسیار کارآمدتر از الگوریتم سیمپلکس عادی می‌باشد، (وینستون [11]).

پنجم، این روش می‌تواند به آسانی و بدون هیچ گونه تغییر، در مدل جمعی (چارنر و همکاران [12]) استفاده شود. زیرا تفاوت بین این مدل و مدل RAM تنها در وزن‌های اختصاص یافته به اسلک‌های ورودی و خروجی در تابع هدف، می‌باشد. با برخی تغییرات جزئی می‌توان از این روش در مدل RAM/BCC (آیدا، کوپر، پاستور و سویوشی [13])، مدل DSMB از جهان‌شاهلو، حسین زاده لطفی، مهدیلوزاد و رشدی [14] و مدل GMDDF از مهدیلوزاد، ساهو و رشدی [15] استفاده کرد.

به علاوه، این روش می‌تواند به راحتی در هر مدل شعاعی DEA مانند مدل BCC از (بنکر و همکاران [16]) البته با برخی تغییرات جزئی اجرا گردد. در نهایت این روش از فرض این محدودیت که داده‌های ورودی - خروجی باید نامنفی باشند، آزاد است، پس می‌تواند به طور موثری به داده‌های منفی رسیدگی نماید. این کار می‌تواند از نقطه نظر عملی بسیار سودمند باشد. چرا که در بسیاری از برنامه‌های کاربردی، ورودی و یا خروجی‌های منفی می‌توانند ظاهر شوند. برای مثال می‌توان به مقالات پژوهشی پاستور و رویز [17] برای ارائه مثال‌های مختلفی از کاربردهای این روش با داده‌های منفی اشاره کرد.

قدم سوم در این مطالعه، اندازه‌گیری RTS در تنظیمات DEA غیر شعاعی است. چنانچه می‌دانیم، مفهوم RTS تنها زمانی معنی‌دار است که DMU مربوطه در مرز مجموعه‌ی امکان تولید، قرار گیرد. بنابراین، برای یک DMU ناکارا، بایستی تصویر کارایی در نظر گرفته شود. در این مورد، نوع و مقدار RTS از طریق موقعیت(های) ابر صفحه(های) تکیه کننده مجموعه امکان تولید در تصویر مورد استفاده، تعیین می‌شود. ابر صفحه‌های تکیه

کننده از MRS مربوط به این تصویر عبور می‌کنند و می‌توانند از لحاظ ریاضی از طریق این MRS مشخص گردند. بنابراین، مسئله نوع ۲ باعث وقوع ابر صفحه‌های تکیه کننده چندگانه می‌شود (از این به بعد به عنوان مسئله نوع ۳ نامیده می‌شود). که اندازه‌گیری RTS را مشکل می‌سازد. چنین مشکلی می‌تواند به طور مناسب با استفاده از یک نقطه درونی نسبی از وجه می‌نیم برای اندازه‌گیری RTS رفع شود. چون ابر صفحه‌های تکیه کننده متصل به این نقطه از طریق GRS و نه از طریق یک MRS خاص مشخص می‌شوند. با این وجود منحصر به فرد بودن ابر صفحه‌های تکیه کننده مشخص شده، هنوز نمی‌توانند تضمین شوند، چرا که وجه می‌نیم ممکن است یک وجه کارا از بعد کامل نباشد، (اولسن و پترسن [18]، اولسن و پترسن [19]). در مجموع مشکل ناشی شده از مسئله نوع ۳ در اندازه‌گیری RTS، از مسئله نوع ۲ و یا از کامل نبودن بعد وجه می‌نیم نشأت می‌گیرد. برای رسیدگی به این مشکل، یک روش دو مرحله‌ای برای اندازه‌گیری RTS را با استفاده از مطالعه قوی کریونوسکو و همکارانش [9] ایجاد کردیم. در مرحله اول مشکل ناشی از مسئله نوع ۲ را با پیدا کردن یک نقطه درونی نسبی از وجه می‌نیم از طریق مسئله LP که برای شناسایی GRS پیشنهاد شده، حل می‌کنیم. سپس برای نقطه بدست آمده، از روش غیر مستقیم بنکر - ترال و همکاران [20] استفاده می‌کنیم.

ادامه این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است، در بخش دوم مفاهیم اولیه مقاله را تشریح می‌کنیم. در بخش سوم به معرفی و تعیین مجموعه مرجع کلی در تحلیل پوششی داده‌ها می‌پردازیم. در بخش چهارم روش پیشنهادی دو مرحله‌ای برای تعیین بازده به مقیاس را ارائه می‌دهیم. در بخش پنجم به ارزیابی و تعیین الگو و بازده به مقیاس مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده شامل دبیرستان‌های دخترانه شهرستان شیراز می‌پردازیم و در انتها نتایج حاصل از تحقیق را ارائه می‌دهیم.

۲- مفاهیم اولیه

n واحد تصمیم‌گیرنده $\{(X_j, Y_j) | j \in J = \{1, \dots, n\}\}$ را در نظر بگیرید که در آن $X_j = (x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{mj}) \in R_{\geq 0}^m$

مدل ماهیت ورودی BCC در فرم مضربی به صورت زیر است، (بنکر و همکاران [16]).

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{ro} - u_o \\ \text{St.} \quad & \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \\ & + u_o \leq 0, j = 1, \dots, n, \\ & \sum_{i=1}^m v_i x_{io} = 1, \\ & u_r \geq 0, \quad r = 1, \dots, s, \\ & v_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (3)$$

۲-۲- مدل RAM

فرض کنید DMU_o واحد تحت ارزیابی باشد، مدل RAM با توجه به ساختار مجموعه T_{VRS}^{DEA} به صورت زیر ارائه می‌گردد. (کوپر و همکاران [5]).

$$\begin{aligned} \rho_o = \min \quad & 1 - \frac{1}{m+s} \left\{ \sum_{i=1}^m \frac{s_i^-}{R_i^-} + \sum_{r=1}^s \frac{s_r^+}{R_r^+} \right\} \\ \text{St.} \quad & \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = x_{io}, \quad i = 1, \dots, m, \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = y_{ro}, \quad r = 1, \dots, s, \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, \\ & \lambda_j \geq 0, j \in J, s_i^-, s_r^+ \geq 0, \forall i, r, \end{aligned} \quad (4)$$

که s_i^- (به ازای هر i) و s_r^+ (به ازای هر r) به ترتیب نشان‌دهنده ورودی هدر رفته i ام و کمبود خروجی r ام می‌باشد. در اینجا R_i^- (به ازای هر i) و R_r^+ (به ازای هر r) به ترتیب دامنه‌های تعریف شده بوسیله کمترین و بیشترین مقادیر مشاهده شده در ورودی i ام و خروجی r ام می‌باشند.

$$\begin{aligned} R_i^- &= \max_{j \in J} \{x_{ij}\} - \min_{j \in J} \{x_{ij}\}, i = 1, \dots, m \\ R_r^+ &= \max_{j \in J} \{y_{rj}\} - \min_{j \in J} \{y_{rj}\}, r = 1, \dots, s. \end{aligned} \quad (5)$$

و $Y_j = (y_{1j}, y_{2j}, \dots, y_{sj}) \in R_{\geq 0}^s$ بردار مقادیر ورودی‌ها و خروجی‌های $DMU_j, j = 1, \dots, n$ باشند و $X_j \geq 0, Y_j \neq 0, Y_j \geq 0, X_j \neq 0$ مجموعه امکان تولید که آن را با T نمایش می‌دهیم چنین تعریف می‌شود:

$$T = \left\{ (X, Y) \left| \begin{array}{l} \text{خروجی } Y \text{ بتواند} \\ \text{توسط ورودی } X \text{ تولید شود} \end{array} \right. \right\}$$

$$T_{VRS}^{DEA} = \left\{ (X, Y) \in R_{\geq 0}^{m+s} \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n \lambda_j X_j \leq X \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j Y_j \geq Y \end{array} \right. \right\} \quad (1)$$

تعریف فوق با توجه به تکنولوژی تولید، مجموعه امکان تولید را مشخص می‌کند. با پذیرش اصل بازده به مقیاس، متغیر مجموعه امکان تولید T به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} T_{VRS}^{DEA} &= \left\{ (X, Y) \in R_{\geq 0}^{m+s} \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n \lambda_j X_j \leq X \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j Y_j \geq Y \end{array} \right. \right\} \\ &\& \sum_{j=1}^n \lambda_j Y_j \geq Y_j \& \\ &\left. \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0 \right\} \end{aligned}$$

آن را با T_V نشان می‌دهند. (بنکر و همکاران [16]).

۲-۱- مدل BCC با ماهیت ورودی

فرض کنید واحد تحت ارزیابی DMU_o است. در ماهیت ورودی به دنبال ترکیب محدبی از DMU ها هستیم به طوری که همان خروجی را با حداقل ورودی ممکن تولید کند. مدل ماهیت ورودی BCC با توجه به تعریف T_{VRS}^{DEA} در فرم پوششی بصورت زیر ارائه گردید. (بنکر و همکاران [16]).

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & \theta - \varepsilon \left(\sum_{i=1}^m s_i^- + \sum_{r=1}^s s_r^+ \right) \\ \text{St.} \quad & \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta x_{io}, i = 1, \dots, m \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = y_{ro}, r = 1, \dots, s \\ & \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \\ & \lambda_j \geq 0, s_i^- \geq 0, s_r^+ \geq 0, j = 1, \dots, n, \\ & i = 1, \dots, m, r = 1, \dots, s. \end{aligned} \quad (2)$$

۲-۲-۱- تعریف RAM کارا

DMU_0 . RAM کارا گفته می‌شود اگر و تنها اگر، $\rho_0 = 1$ و همه اسلک‌ها در بهینگی مدل (۴) صفر باشند، (براکت و همکاران [21]). اگر $(\lambda^*, s_1^-, s_2^+, \dots, s_s^+)$ جواب بهینه مدل (۴) باشد، آنگاه تصویر DMU_0 به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P = (\hat{x}_o, \hat{y}_o) = (x_o - s_1^-, y_o + s_2^+) = \sum_{j \in J} \lambda_j (x_j, y_j) \quad (6)$$

این تصویر RAM کارا است.

۲-۳- بازده به مقیاس

بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی‌ها و خروجی‌های یک سیستم می‌باشد. یکی از توانایی‌های روش DEA، کاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقیاس‌های متفاوت و همچنین اندازه‌گیری بازده به مقیاس واحدهاست.

الف- بازده به مقیاس ثابت: یعنی هر مضربی از ورودی‌ها همان مضرب از خروجی‌ها را تولید می‌کند. الگوی CCR بازده به مقیاس واحدها را ثابت فرض می‌کند. بنابراین واحدهای کوچک و بزرگ با هم مقایسه می‌شوند.

ب- بازده به مقیاس متغیر: یعنی هر مضربی از ورودی‌ها، می‌تواند همان مضرب از خروجی‌ها یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن را، در خروجی‌ها تولید کند. الگوی BCC بازده به مقیاس را متغیر فرض می‌کند، (بنکر و ترال [20])

۲-۳-۱- بازده به مقیاس از دید بنکر:

برای تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل مضربی BCC در ابتدا این مدل (۳) را حل می‌کنیم. برای تعیین بازده به مقیاس قضیه زیر را داریم. (ببینید: تن [22])

قضیه ۱: فرض می‌کنیم که (x_o, y_o) یک DMU روی مرز کارای T_{VRS}^{DEA} باشد و (U^*, V^*, u_o^*) جواب بهینه مدل (۳) باشد:

الف) (x_o, y_o) بازده به مقیاس ثابت دارد اگر و تنها اگر $u_o^* = 0$ در یکی از جوابهای بهینه مدل (۳) در ارزیابی (x_o, y_o) .

ب) (x_o, y_o) بازده به مقیاس افزایشی دارد اگر و تنها اگر $u_o^* < 0$ در تمام جوابهای بهینه مدل (۳) در ارزیابی (x_o, y_o) .

پ) (x_o, y_o) بازده به مقیاس کاهششی دارد اگر و تنها اگر $u_o^* > 0$ در تمام جوابهای بهینه مدل (۳) در ارزیابی (x_o, y_o) .

در صورتی که در ارزیابی (x_o, y_o) جواب بهینه منحصر به فرد نباشد، برای تعیین کلاس بازده به مقیاس در ابتدا مقادیر u^+ و u^- (مقادیر حداکثر و حداقل u_o با توجه به مجموعه جوابهای بهینه مدل (۳)) را تعیین می‌کنیم. برای تعیین بازده به مقیاس قضیه زیر را داریم. (ببینید: تن [22])

قضیه ۲: فرض می‌کنیم که (x_o, y_o) یک DMU روی مرز کارای T_{VRS}^{DEA} باشد و u^+ و u^- بترتیب مقادیر حداکثر و حداقل u_o با توجه به مجموعه جوابهای بهینه مدل (۳) باشند، در اینصورت:

الف) (x_o, y_o) بازده به مقیاس ثابت دارد اگر و تنها اگر $u^- \leq 0 \leq u^+$.

ب) (x_o, y_o) بازده به مقیاس افزایشی دارد اگر و تنها اگر $u^+ < 0$.

پ) (x_o, y_o) بازده به مقیاس کاهششی دارد اگر و تنها اگر $u^- > 0$.

تا به حال بازده به مقیاس واحدهایی بررسی شد که روی مرز قرار داشتند، یعنی متعلق به ∂T_V بودند. در اینجا فرض می‌کنیم که (x_o, y_o) یک DMU دلخواه از T_{VRS}^{DEA} باشد، ابتدا با بکار بردن مدل پوششی BCC ماهیت ورودی (x_o, y_o) را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. فرض کنید $(\theta^*, \lambda^*, s_1^-, s_2^+, \dots, s_s^+)$ ، $\lambda^* = (\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_n^*)$ ، $s_1^- = (s_1^-, s_2^-, \dots, s_m^-)$ ، $s_s^+ = (s_1^+, s_2^+, \dots, s_s^+)$ جواب بهینه مدل فوق باشد، تصویر واحد تصمیم‌گیرنده (x_o, y_o) که روی مرز قرار دارد و آن را با P نشان می‌دهیم، به صورت زیر است.

$$\hat{X} = \theta^* X_o - s_1^-$$

چندگانه از DMUهای مرجع مربوط به خودش نشان داده‌شود، احتمال وقوع مقادیر بهینه چندگانه برای بردار λ که منجر به ایجاد URSهای چندگانه (از این بعد آن را مسئله نوع ۱ می‌نامیم) می‌شود، وجود دارد. در این شرایط محاسبه بازده به مقیاس از طریق روش تن [23] دشوار و پیچیده می‌باشد. برای رفع مشکل وقوع URSهای چندگانه برای تصویر P داده‌شده، به توصیف مجموعه مرجعی شامل همه URSهای ممکن احتیاج داریم.

۳-۲- تعریف MRS

در قسمت قبل برای نقطه تصویر P هر URSای که می‌توانست امکان‌پذیر باشد را پیدا کردیم. حال اجتماع همه URSهای مربوط به تصویر P داده شده را به عنوان مجموعه مرجع ماکزیمال (MRS) برای DMU₀ تعریف می‌کنیم و آن را با R_{OP}^M نمایش می‌دهیم.

$$R_{OP}^M = \{DMU_j | \lambda_j^* > 0, \text{ بعضی از جواب‌های } (4) \text{ مرتبط با تصویر } P \text{ بهینه مدل}\} \quad (8)$$

از آنجایی که مدل RAM ماهیت غیر شعاعی دارد، ممکن است تصویرهای چندگانه برای DMU₀ تولید کند، که منتج به وقوع MRSهای چندگانه (که از این به بعد آن را مسئله نوع ۲ می‌نامیم) می‌شود.

برای حل مشکل وقوع MRSهای چندگانه، از مفهوم وجه می‌نیم استفاده می‌کنیم. ابتدا، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه مدل (۴) با نام Ω_0 را به صورت زیر تعریف می‌کنیم. به اینصورت که J_E مجموعه اندیس همه DMUهای RAM کارا می‌باشد.

در اینصورت مجموعه همه تصویرهای DMU₀، به عنوان مجموع تصویر را می‌توان به صورت مجموعه Λ_0 نشان داد.

همانگونه که توسط کریونوسکو و همکاران [9] ثابت شده است، وجهی از بعد می‌نیم مانند Γ_0^{min} وجود دارد که شامل مجموعه تصویر Λ_0 می‌باشد. این وجه همان وجه می‌نیم است و در حقیقت فصل مشترک تمام وجه‌های T_{VRS}^{DEA} است که شامل Λ_0 می‌باشد.

$$\hat{Y} = Y_0 + s^{+*} \quad (7)$$

در این حالت برای تعیین کلاس بازده به مقیاس قضایای بالا را برای تصویر واحد تصمیم‌گیرنده (x_0, y_0) یعنی (\hat{x}_0, \hat{y}_0) که روی مرز قرار دارد و کارا می‌باشد، بکار می‌بریم و کلاس بازده به مقیاس را تعیین می‌کنیم.

۳- شناسایی مجموعه مرجع کلی

در این قسمت به ارائه بحث و تعاریف کلیدی، مفاهیم و نتایجی که برای شرح و توضیح روش پیشنهادی ضروری است می‌پردازیم.

۳-۱- تعریف URS

ابتدا هر واحد تصمیم‌گیرنده را به کمک مدل RAM ارزیابی می‌کنیم. این واحد کارا یا ناکارا ارزیابی می‌شود. اگر کارا باشد، بدین معنی است که وضعیت فعلی آن واحد خوب است و اگر واحد ناکارا باشد باید از واحدهای کارا الگوبرداری کند و وضعیت خود را بهبود دهد. فرض کنیم واحد DMU₀ ناکارا باشد. برای الگوبرداری از واحدهای کارا ابتدا این DMU₀ را بر مجموعه امکان تولید تصویر می‌کنیم. این تصویر را می‌توان به صورت ترکیب محدب چندگانه از DMUهای مرجع نوشت که آن مجموعه‌های مرجع URSهای تصویر مورد نظر می‌باشند. بنابراین اگر فرض کنیم (λ^+, s^-, s^+) جواب بهینه مدل (۴) متناظر با تصویر بدست آمده در ارزیابی واحد تصمیم‌گیرنده (x_0, y_0) باشد، مجموعه DMUها با λ_j^* مثبت را به عنوان مجموعه مرجع یگانی (URS) برای DMU₀ به صورت زیر تعریف می‌کنیم و آن را با R_{op}^* نشان می‌دهیم.

$$R_{op}^* = \{DMU_j | \lambda_j^* > 0\}.$$

هر کدام از اعضای R_{op}^* را به عنوان یک DMU مرجع برای DMU₀ تعیین می‌نامیم. تمام واحدهای مرجع DMU₀، RAM کارا می‌باشند و بر روی ابرصفحه‌های تکیه‌کننده T_{VRS}^{DEA} واقع شده‌اند. از آنجایی که تصویر P بدست آمده ممکن است به صورت ترکیب محدب

قضیه ۳: وجه می‌نیمم با پوسته محدب GRS برابر

$$\Gamma_o^{\min} = \text{conv}(R_o^G)$$

اثبات: همان طور که می‌دانیم، $\text{conv}(R_o^G)$ یک وجه

قوی از T_{VRS}^{DEA} است که شامل Λ_o می‌باشد. بنابراین با

توجه به تعریف Γ_o^{\min} کافی است نشان دهیم

$$\text{conv}(R_o^G) \subseteq \Gamma_o^{\min}$$

صفحه مانند H^{\min} وجود دارد که

$$\Gamma_o^{\min} = H^{\min} \cap T_{VRS}^{DEA}$$

تصویر فعال است، از همه DMUهای درون R_o^G

می‌گذرد. در اینصورت، تحدب H^{\min} نتیجه می‌دهد که

$$\text{conv}(R_o^G) \subseteq H^{\min} \quad \square$$

با توجه به قضیه ۴ نمایش روشنی از وجه می‌نیمم به

صورت زیر بدست می‌آید.

$$\Gamma_o^{\min} = \left\{ (x, y) \mid \begin{aligned} x &= \sum_{j \in J_o^G} \lambda_j x_j, \\ y &= \sum_{j \in J_o^G} \lambda_j y_j, \sum_{j \in J_o^G} \lambda_j = 1, \\ \lambda_j &\geq 0, \forall j \in J_o^G \end{aligned} \right\}, \quad (13)$$

جایی که $J_o^G \in J_E$ مجموعه اندیس DMUها در R_o^G

می‌باشد. باید توجه داشت که وجه می‌نیمم یک چند

سقفی می‌باشد.

با توجه به قضیه (۴) DMU_k یک واحد مرجع

برای DMU_o می‌باشد، اگر و فقط اگر

$$(\lambda, s^-, s^+) \in \Omega_o$$

$\lambda_k > 0$ با توجه به تعریف:

$$R_o^G = \bigcup_{(\lambda, s^-, s^+) \in \Omega_o} \{DMU_j \mid \lambda_j > 0\}$$

قضیه ۴: اگر (λ', s'^-, s'^+) متعلق به Ω_o باشد به

طوریکه λ' دارای ماکزیمم تعداد مؤلفه‌های مثبت است

آنگاه،

$$R_o^G = \{DMU_j \mid \lambda_j' > 0\} \quad (14)$$

$$\Omega_o = \left\{ (\lambda, s^-, s^+) \mid \begin{aligned} \sum_{j \in J_E} \lambda_j x_{ij} + s_i^- &= x_{io}, \\ i &= 1, \dots, m, \\ \sum_{j \in J_E} \lambda_j y_{rj} - s_r^+ &= y_{ro}, \\ r &= 1, \dots, s, \\ \sum_{j \in J_E} \lambda_j &= 1, \\ \sum_{i=1}^m \frac{s_i^-}{R_i^-} + \sum_{r=1}^s \frac{s_r^+}{R_r^+} &= (m+s)(1-\rho_0), \\ \lambda_j &\geq 0, j \in J_E, \\ s_i^-, s_r^+ &\geq 0, \forall i, r, \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

$$\Lambda_o = \left\{ (x_o - s^-, y_o + s^+) \mid (\lambda, s^-, s^+) \in \Omega_o \right\}. \quad (10)$$

$$\Gamma_o^{\min} = \bigcap_{\substack{F \text{ is a face of } T_{VRS}^{DEA} \\ \text{and } \Lambda_o \subseteq F}} F \quad (11)$$

اکنون مفهوم بعدی که وقوع MRSهای چندگانه متناظر

با تصویرهای چندگانه را مورد مطالعه قرار می‌دهد،

معرفی می‌کنیم.

۳-۳- تعریف GRS

اجتماع همه‌ی MRSهای متناظر هر تصویر DMU_o

را به عنوان مجموعه مرجع کلی آن (GRS) تعریف

نموده و آن را با نماد R_o^G نشان می‌دهیم.

$$R_o^G = \bigcup_{p \in \Lambda_o} R_{op}^M \quad (12)$$

مفهوم URS و MRS، متناظر با یک تصویر خاص در

نظر گرفته می‌شود اما مفهوم GRS متناظر همه

تصویرهای ممکن برای DMU_o می‌باشد. وقتی مدل

RAM را حل می‌کنیم همیشه یک تصویر دلخواه و یک

URS دلخواه تولید می‌کند. اما ما به دنبال یافتن همه

مجموعه‌های مرجع ممکن برای DMU_o هستیم.

بنابراین هدف ما یافتن راه حلی برای پیدا کردن GRS

است.

و u' دارای ماکزیمم تعداد مؤلفه‌های مثبت می‌باشد.

$$\max \sum_{j=1}^{q_1+1} w_j$$

$$St. \sum_{j=1}^{q_1} a_j (u_j + w_j) + \sum_{j=1}^{q_2} b_j v_j$$

$$-d(u_{q_1+1} + w_{q_1+1}) = 0, \quad (16)$$

$$0 \leq w_j \leq 1, u_j \geq 0, j = 1, \dots, q_1 + 1,$$

$$v_j \geq 0, j = 1, \dots, q_2.$$

اثبات: فرض کنید
 یک $(u_j^* + w_j^*, j = 1, \dots, q_1 + 1, v_j^*, j = 1, \dots, q_2)$
 جواب بهینه برای مسئله (۱۶) باشد، این جواب، ماکزیمم
 تعداد مؤلفه‌های مثبت را دارد. بنابراین با فرض $X \neq \emptyset$
 $u_{q_1+1}^* + w_{q_1+1}^*$ مثبت است. در نتیجه محدودیت اول
 (۱۶) در بهینگی می‌تواند به صورت معادل زیر باز نویسی
 شود.

$$\sum_{j=1}^{q_1} a_j \left(\frac{u_j^* + w_j^*}{u_{q_1+1}^* + w_{q_1+1}^*} \right) +$$

$$\sum_{j=1}^{q_2} b_j \left(\frac{v_j^*}{u_{q_1+1}^* + w_{q_1+1}^*} \right) = d \quad (17)$$

که اثبات را کامل می‌کند.
 بر اساس قضیه بالا، از LP زیر برای یافتن GRS
 استفاده می‌نماییم. در ابتدا مدل زیر را حل می‌کنیم.
 که t نشان دهنده عدد اصلی J_E می‌باشد به طور مثال
 $J_E = \{j_1, \dots, j_t\}$
 فرض می‌کنیم $(\lambda_{j_k}^*, \mu_{j_k}^*, s_i^-, s_r^+, \forall k, i, r)$ جواب
 بهینه مدل (۱۸) باشد.

$$\max \sum_{j \in J_E} \mu_j + \mu_{j_{t+1}},$$

$$St. \sum_{j \in J_E} (\lambda_j + \mu_j) x_{ij} + s_i^- -$$

$$(\lambda_{j_{t+1}} + \mu_{j_{t+1}}) x_{io} = 0, i = 1, \dots, m,$$

$$\sum_{j \in J_E} (\lambda_j + \mu_j) y_{rj} - s_r^+$$

اثبات: با فرض اینکه $(\lambda', s^-, s^+) \in \Omega_0$ باشد. از
 این رو از (۱۳) تنها کافی است ثابت کنیم $R_0^G \subseteq$
 $\{DMU_j | \lambda_j' > 0\}$ است که معادل است با این که
 نشان دهیم، λ مقادیر مثبت هر مؤلفه مثبت λ در هر
 $(\lambda, s^-, s^+) \in \Omega_0$ را می‌گیرد.
 به روش برهان خلف، فرض کنید که یک عضو
 $(\lambda'', s^-, s^+) \in \Omega_0$ و یک اندیس $j_h \in$
 $\{j | \lambda_j'' > 0\}$ که برای آن $\lambda_{j_h}'' = 0$ وجود دارد: آن
 گاه فرض کنید که $(\hat{\lambda}, \hat{s}^-, \hat{s}^+) \in \Omega_0$ یک ترکیب
 محدب اکید از عناصر $(\lambda', s^-, s^+) \in \Omega_0$ و
 $(\lambda'', s^-, s^+) \in \Omega_0$ باشد. از آن جا که Ω_0
 محدب است، $(\hat{\lambda}, \hat{s}^-, \hat{s}^+) \in \Omega_0$ و $\{j | \lambda_j'' > 0\} \cup$
 $\{j | \lambda_j' > 0\} = \{j | \hat{\lambda}_j > 0\}$ در نتیجه $\{j | \lambda_j' > 0\} \subseteq$
 $\{j | \hat{\lambda}_j > 0\}$ که با فرض λ' ماکزیمم تعداد مؤلفه‌های
 مثبت را دارد در تناقض است. بنابراین اثبات کامل است.

۳-۴- شناسایی مجموعه مرجع کلی

یک روش برای شناسایی کردن GRS در واقع یافتن
 عضوی به طور مثال (λ', s^-, s^+) از Ω_0 می‌باشد،
 به طوری که تعداد مؤلفه‌های مثبت λ' ماکزیمم باشد.

قضیه ۵: فرض کنیم X مجموعه‌ای ناتهی از
 جواب‌های شدنی دستگاه معادلات ناهمگن زیر باشد.
 $Au + Bv = d, u \geq 0, v \geq 0,$ (۱۵)

اگر
 $(u_j^*, w_j^*, j = 1, \dots, q_1 + 1,$
 $v_j^*, j = 1, \dots, q_2)$

جواب بهینه برای مسئله (۱۶) باشد. آنگاه

$$(u_j' := \frac{u_j^* + w_j^*}{u_{q_1+1}^* + w_{q_1+1}^*}, j = 1, \dots, q_1,$$

$$v_j' := \frac{v_j^*}{u_{q_1+1}^* + w_{q_1+1}^*}, j = 1, \dots, q_2) \in X$$

۴- روش پیشنهادی دو مرحله‌ای برای تعیین

بازده به مقیاس

همانطور که می‌دانید، واژه RTS تنها زمانی معنادار می‌باشد که DMU مربوطه بر روی مرز مجموعه امکان تولید قرار گرفته باشد. بنابراین برای یک DMU_0 ناکارا، باید تصویری کارا در نظر گرفت. در این حالت نوع و اندازه RTS برای DMU_0 بوسیله موقعیت(های) ابرصفحه(های) تکیه کننده $TVRS^{DEA}$ در تصویر استفاده شده تعیین می‌گردد. این ابر صفحه(های) تکیه کننده از MRS مرتبط با این تصویر عبور می‌کنند و می‌توانند از لحاظ ریاضی از طریق این MRS مشخص شوند.

اگر DMU_0 ناکارا باشد ابتدا آن را روی مرز کارایی تصویر می‌کنیم و بازده به مقیاس آن را بازده به مقیاس تصویر روی مرز کارایی تعریف می‌کنیم. اگر DMU_0 ناکارا دارای یک تصویر منحصر به فرد باشد مشکلی پیش نمی‌آید و بازده به مقیاس آن همان بازده به مقیاس تصویر بدست آمده است. اما اگر DMU_0 ناکارا دارای تصویر چندگانه باشد در این صورت ممکن است بازده به مقیاس مختلفی برای هر تصویر بدست آید و این تعریف مشکل ساز است. زیرا خوش تعریف نیست. اگر DMU_0 ناکارا را روی مرز کارایی تصویر کنیم یک وجه مینیمم شامل این تصویر داریم. همه نقاط درون نسبی وجه مینیمم بازده به مقیاس یکسان دارند. پس هدف پیدا کردن یک نقطه درون نسبی وجه مینیمم است. برای اینکه RTS واحد ناکارا را پیدا کنیم نیاز به شناسایی وجه مینیمم داریم و از طرفی می‌دانیم وجه مینیمم توسط GRS تولید می‌شود. بنابراین اگر GRS را پیدا کنیم وجه مینیمم را یافته‌ایم، ترکیب محدب اعضای R_0^G وجه مینیمم را می‌سازد.

فرض کنیم وجه مینیمم را پیدا کرده‌ایم باز رفع مشکل ایجاد شده توسط مسئله نوع ۲ که همان وقوع تصویرهای چندگانه و ایجاد MRSهای چندگانه و در نتیجه وقوع ابرصفحه‌های تکیه کننده چندگانه (که از این به بعد مسئله نوع ۳ می‌نامیم) می‌باشد، لزوماً منحصر به فردی این ابرصفحه‌های تکیه کننده مشخص شده را

$$-(\lambda_{j_{t+1}} + \mu_{j_{t+1}})y_{r_0} = 0, r = 1, \dots, s,$$

$$\sum_{j \in J_E} (\lambda_j + \mu_j) - \quad (18)$$

$$(\lambda_{j_{t+1}} + \mu_{j_{t+1}}) = 0,$$

$$\sum_{i=1}^m \frac{S_i^-}{R_i^-} + \sum_{r=1}^s \frac{S_r^+}{R_r^+} -$$

$$(\lambda_{j_{t+1}} + \mu_{j_{t+1}})(m+s)(1-\rho_0) = 0,$$

$$0 \leq \mu_{j_k} \leq 1, \lambda_{j_k} \geq 0,$$

$$k = 1, \dots, t+1, s_i^- \geq 0, s_r^+ \geq 0,$$

$$i = 1, \dots, m, r = 1, \dots, s.$$

آنگاه

$$\left(\begin{array}{l} \lambda'_{j_k} = \frac{\lambda_{j_k}^* + \mu_{j_k}^*}{\lambda_{j_{t+1}}^* + \mu_{j_{t+1}}^*}, s_i'^- = \frac{s_i'^-}{\lambda_{j_{t+1}}^* + \mu_{j_{t+1}}^*}, \\ s_i'^+ = \frac{s_r'^+}{\lambda_{j_{t+1}}^* + \mu_{j_{t+1}}^*}, \forall k, i, r \end{array} \right) \in \Omega_0 \quad (19)$$

و λ' دارای ماکزیمم تعداد مؤلفه‌های مثبت می‌باشد. GRS را می‌توان به صورت زیر معرفی کرد.

$$R_0^G = \{DMU_j \mid \lambda'_j > 0, \}. \quad (20)$$

پس از تشخیص دادن GRS، تصویر مربوط به فرمول (۱۹) را نیز می‌توان به صورت زیر به دست آورد.

$$P_0^* = (x_0^*, y_0^*) = (x_0 - s^-, y_0 + s^+) \\ = \sum_{j \in J_0^G} \lambda'_j (x_j, y_j) \quad (21)$$

چون P_0^* به عنوان ترکیب محدب اکید از واحدهای درون R_0^G معرفی شده‌است، P_0^* نقطه درونی نسبی Γ_0^{\min} می‌باشد.

به طور خلاصه جوابهای مسئله (۱۸) مجموعه‌ی تمامی DMUهای مولد وجه مینیمم GRS به همراه نقطه درونی نسبی از این وجه (به عنوان مثال تصویر P_0^*) را تعیین می‌کند.

BAM (کوپر و همکاران، [25]؛ پاستور [26]؛ پاستور و رویز [27]) استفاده شود، زیرا تفاوت بین هر یک از این دو مدل و مدل RAM تنها در وزن‌هایی است که به اسلک‌های ورودی و خروجی در تابع هدف اختصاص داده می‌شود. با برخی تغییرات کوچک، می‌توان آن را برای مدل RAM/BCC، از آیدا و همکاران [13]، مدل DSBM از جهان‌شاهلو و همکاران [14] و مدل GMDDF از مهدیلوزاد و همکاران [15] تعمیم داد. علاوه بر این می‌تواند در هر مدل شعاعی DEA (به عنوان مثال مدل BCC) اجرا شود. در این رابطه اگر $(\theta^*, \lambda^*, s_i^{-*}, s_r^{+*})$ یک جواب بهینه برای مدل BCC ورودی محور باشد، آنگاه کافی است θX_0 را به جای X_0 در محدودیت‌های ورودی (۹) و (۱۸) جایگزین کنیم و مجموع اسلک‌ها را در $\sum_{i=1}^m s_i^{-*} + \sum_{r=1}^s s_r^{+*}$ ثابت نگه داریم. (مهدیلوزاد و همکاران [15]).

۴-۲- تعمیم به بازده به مقیاس ثابت

فرض بازده به مقیاس متغیر در مطالعه ما حفظ می‌شود. زیرا وقتی یک مجموعه داده دارای مقادیر منفی باشد، با فرض بازده به مقیاس ثابت قادر به تعیین کردن یک مرز کارای گذرنده از مبدأ نخواهیم بود. بنابراین، همان طور که توسط سیلوا پورتلا و تاناسولیس [28] بحث شده، فرض CRS با داده‌های منفی قابل قبول نمی‌باشد. به هر حال مهم نیست که وجه می‌نیمم یک چند سقفی در تکنولوژی بر پایه VRS یا یک مخروط چند وجهی بیکران در تکنولوژی بر پایه CRS تولید شده بوسیله واحدهای مرجع در GRS باشد. علیرغم اینکه بین دو تکنولوژی، تفاوت ساختاری وجود دارد، همچنان نتایج ما برای حالت CRS با خارج کردن قید تحذب $\sum_{j \in J} \lambda_j = 1$ قابل اثبات می‌باشد. زیرا این روش بر اساس یافتن جوابی با ماکزیمم تعداد مؤلفه‌های مثبت برای سیستم معادلات خطی می‌باشد و مستقل از وجود قید تحذب است.

۴-۳- مبحث داده‌های ورودی - خروجی منفی

چون روش پیشنهادی مستقل از مجموعه داده‌های

تضمین نمی‌کند زیرا ممکن است وجه مینیمم یک وجه کارا از بعد کامل در فضای ورودی - خروجی (یک وجه کارا از بعد $m+s-1$) نباشد.

اگر وجه مینیمم از بعد $m+s-1$ باشد مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر وجه مینیمم از بعد کمتر از $m+s-1$ باشد مشکل ساز است زیرا بیشمار ابرصفحه تکیه کننده از آن می‌گذرد پس مشکل دوم، چندگانگی ابرصفحه‌های تکیه کننده ناشی از کامل نبودن بعد وجه مینیمم است. در مجموع مشکل اندازه‌گیری RTS از یکی از دو مسئله زیر ناشی می‌شود:

۱- چندگانگی ناشی از انتخاب نقطه تصویر دلخواه (مجموعه مرجع)

۲- کامل نبودن بعد وجه مینیمم

برای از بین بردن این مشکل یک فرایند دو مرحله‌ای را برای اندازه‌گیری RTS بر اساس مطالعات قوی کریونوسکو و همکاران [9] پیشنهاد می‌کنیم.

مرحله ۱) واحدها را با مدل RAM ارزیابی کرده به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می‌کنیم. اگر واحدها کارا باشد بازده به مقیاس آن را با استفاده از روش بنکر-ترال [20] محاسبه می‌کنیم. اگر واحد ناکارا باشد مقدار تابع هدف مدل RAM یعنی ρ_0 بدست آمده را در مدل (۴) جایگذاری کرده و با استفاده از فرمول (۱۹) (λ', s_i^-, s_r^+) را مشخص می‌کنیم. λ' ها، GRS را که در مدل (۲۰) به آن ذکر شده مشخص می‌کنند. فرمول (۲۱) تصویری از DMU_0 ناکارا ارائه می‌دهد که درون نسبی وجه مینیمم قرار دارد و برای این تصویر بازده به مقیاس خوش تعریف است، زیرا همه نقاط درن نسبی وجه می‌نیمم دارای بازده به مقیاس یکسان می‌باشند. بازده به مقیاس این تصویر را به عنوان بازده به مقیاس واحد تحت ارزیابی تعریف می‌کنیم.

مرحله ۲) مشکل ناشی از غیر کامل بودن بعد وجه مینیمم را با اندازه‌گیری RTS در P_0^* از طریق روش بنکر-ترال [20] رفع می‌کنیم.

۴-۱- بسط به مدل‌های دیگر DEA

روش پیشنهادی به آسانی می‌تواند بدون هیچ تغییری برای مدل جمعی (چارنر و همکاران [24]) و مدل

دبیرستان توسط ترکیب خطی از امکانات دبیرستان که شامل چند نوبته بودن (a_1) - تعداد غیر کلاس (a_2) - تعداد کلاس (a_3) - مساحت کل (a_4) و مساحت زیر بنا (a_5) می‌باشد.

$$x_1 = 2N(a_1) + 3N(a_2) + 5N(a_3) + 2N(a_4) + 3N(a_5)$$

تابع $N(\cdot)$ تابعی نرمال ساز می‌باشد.

۲- کادر اداری - (کادر اداری شامل مدیر و معاونین آموزشی و پرورشی و مشاور و معاونین اجرایی و سرایدار و خدمت گذار است). پارامتری است که برای هر دبیرستان ترکیب خطی از عوامل زیر می‌باشد:

تعداد دبیران (b_1) - تعداد فوق دیپلم (b_2) - تعداد لیسانس و فوق لیسانس (b_3) - تعداد دفتر دار (b_4) - تعداد خدمت گذار (b_5)

$$x_2 = 2N(b_1) + 3N(b_2) + 5N(b_3) + 2N(b_4) + 3N(b_5)$$

۳- کادر آموزشی - پارامتری که برای هر دبیرستان توسط ترکیب خطی از عوامل زیر حاصل شده است: میانگین گروه معلمان (c_1) - میانگین سابقه کار معلمان (c_2) - تعداد متخصصین (c_3) - تعداد کل معلمان (c_4) - تعداد دیپلم (c_5) - تعداد فوق دیپلم (c_6) - تعداد لیسانس (c_7) - تعداد فوق لیسانس و دکترا (c_8) و تعداد کلاس (c_9) . ترکیب خطی برای پارامتر به صورت زیر ارائه می‌شود:

$$x_3 = N((N(c_5) + 2N(c_6) + 4N(c_7) + 5N(c_8))/c_9) + N(c_1) + N(c_2) + N(c_3/c_4)$$

۱- کیفیت تحصیلی سال قبل (سال تحصیلی

۹۳-۹۲) - پارامتری است که از ترکیب خطی عوامل زیر حاصل می‌شود:

تعداد دانش آموزان پایه سوم در سال قبل (d_1) - تعداد قبولی در پایه سوم در سال قبل (d_2) - تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال قبل (d_3) - تعداد قبولی

استفاده شده می‌باشد، بنابراین هیچ محدودیتی در فرض اینکه داده‌های ورودی - خروجی حتما نامنفی باشند، وجود ندارد، به طوریکه شناسایی GRS را با وجود داده‌های منفی ممکن می‌سازد. این روش از لحاظ کاربردی بسیار مفید است چون در بسیاری از کاربردهای تجربی با ورودی یا خروجی‌های منفی سر و کار داریم.

۵- مطالعه موردی دبیرستان‌های دخترانه ناحیه

یک شیراز

برای اینکه کاربرد روش تحقیق مطرح شده را در زندگی واقعی نشان دهیم، این روش را بر روی بیست دبیرستان دخترانه ناحیه ۱ شهرستان شیراز که دارای مقطع پیش‌دانشگاهی بوده‌اند بررسی کردیم. برای تهیه داده‌های ورودی و خروجی ابتدا پرسشنامه‌ای تهیه کرده (در پیوست آمده) با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۱ و همچنین مراجعه به مدیریت بیست دبیرستان دخترانه ناحیه ۱ شیراز پرسشنامه را برای این مدارس تکمیل نمودیم و داده‌های خام ورودی و خروجی را به دست آوردیم.

سپس داده‌ها را نرمال سازی کرده و الگوریتم مطرح شده را روی داده‌های نرمال سازی شده اجرا کردیم. برای انجام کلیه محاسبات، از برنامه نرم افزاری گمز استفاده کردیم. داده‌ها شامل ۴ ورودی و ۳ خروجی می‌باشند.

۵-۱- معرفی داده‌های ورودی و خروجی برای

دبیرستان‌ها

با توجه به اینکه امتحانات پایه اول و دوم هر دبیرستان به صورت داخلی برگزار می‌شود و سختی یا راحتی امتحانات مدارس قابل مقایسه نیست بنابراین تصمیم گرفتیم که فقط پایه سوم و پیش دانشگاهی را مورد مطالعه قرار دهیم و کیفیت را در این دو پایه مقایسه کنیم، چون امتحانات در این دو پایه به صورت نهایی برگزار می‌شود. به دلیل زیاد بودن پارامترها مجبور به ترکیب آنها با وزن‌های مختلف به نام‌های ورودی و خروجی شدیم.

ورودی‌ها:

۱- فضای آموزشی - پارامتری است که برای هر

دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال قبل (d_4)

$$y_2 = (e_2/e_1) + 3(e_4/e_3)$$

$$x_4 = \left(\frac{d_2}{d_1}\right) + 3\left(\frac{d_4}{d_3}\right)$$

به طور خلاصه ورودی‌ها و خروجی‌ها به صورت زیر است:

خروجی‌ها:

۱- **تعداد دانش آموزان:** پارامتری است که در فاصله (۷۰۰-۱۰۰) تغییر می‌کند و مداری که دارای تعداد دانش آموزان بیشتری باشند خروجی بالاتری دارند. تعداد دانش آموزان $y_1 =$

ورودی‌ها:

- ۱- فضای آموزشی
- ۲- کادر اداری
- ۳- کادر آموزشی
- ۴- کیفیت تحصیلی سال قبل (سال تحصیلی ۹۳-۹۲)

۲- کیفیت تحصیلی سال ۹۳-۹۴ (سال مورد مطالعه):

پارامتری است که توسط ترکیب خطی از عوامل زیر به دست می‌آید:

- ۱- تعداد دانش آموزان
- ۲- کیفیت تحصیلی سال ۹۳-۹۴ (سال مورد مطالعه) (جدول مربوط به اطلاعات خام مربوط به هر ورودی و هر خروجی در پیوست آمده است.)

تعداد دانش آموزان پایه سوم در سال مورد مطالعه (e_1) - تعداد قبولی در پایه سوم در سال مورد مطالعه (e_2) - تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال مورد مطالعه (e_3) - تعداد قبولی دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال مورد مطالعه (e_4) ترکیب خطی برای این پارامتر به صورت زیر تعریف می‌شود:

جدول ۱. نمره کارایی و الگوی (تساوی ورودی‌ها و خروجی‌ها) متناظر با دبیرستان‌ها حاصل از مدل RAM

واحد	کارایی ρ_o	X_1	X_2	X_3	X_4	Y_1	Y_2
DMU ₁	1	13.196	12	3.34	3.67	632	3.8
DMU ₂	1	9.418	8	3.39	3.3	586	3.31
DMU ₃	1	7.011	7.277	3.61	2.76	416	2.76
DMU ₄	1	7.51	8	3.66	3.04	566	3.26
DMU ₅	1	7.744	7	3.57	2.48	491	2.81
DMU ₆	1	7.915	5.722	3.5	3.62	454	3.5
DMU ₇	1	6.786	4.22	3.1	2.77	265	2.43
DMU ₈	0.86	7.75	5.467	2.801	3.278	326.19	3.63
DMU ₉	1	7.023	3.944	3.58	2.77	267	2.61
DMU ₁₀	1	7.204	6.778	2.66	3.35	210	3.68
DMU ₁₁	0.817	7.183	6.56	3.226	2.999	437	3.266
DMU ₁₂	1	8.595	6.833	3.15	3.52	440	3.86
DMU ₁₃	0.838	7.178	6.022	3.05	3.029	387	3.32
DMU ₁₄	0.867	8.375	6.477	3.059	3.457	410.31	3.8
DMU ₁₅	0.768	7.249	6.85	3.313	3.008	463	3.265
DMU ₁₆	0.958	7.399	6.989	3.306	3.076	460	3.34
DMU ₁₇	1	7.399	7.278	3.52	2.74	426	3.11
DMU ₁₈	0.86	6.948	4.866	2.784	2.78	290	3.127
DMU ₁₉	0.889	7.341	5.444	3.103	2.9	365	3.137
DMU ₂₀	1	6.464	3.389	2.27	2.91	153	3.28

۵-۲- اجرای روش پیشنهادی بر روی داده‌های دبیرستان‌ها

برای اجرای روش ارائه شده در ابتدا بیست مدرسه مورد نظر را با استفاده از مدل RAM ارزیابی می‌کنیم و نمره کارآیی (ρ_0) آنها را با استفاده از این مدل محاسبه می‌کنیم. جدول (۱) نمره کارآیی حاصل از مدل RAM و الگوی (تصاویر ورودی‌ها و خروجی‌ها) متناظر با مطالعه موردی دبیرستان‌ها را نشان می‌دهد. نتایج جدول (۱) نشان می‌دهد که ۱۲ مدرسه (۶۰٪) کارآ می‌باشد و ۸ مدرسه (۴۰٪) باقی‌مانده ناکارا می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم مدل RAM به تنهایی قادر به یافتن همه واحدهای مرجع ممکن برای DMUهای ناکارا نیست. بنابراین با حل مدل (۱۸) برای هر مدرسه ناکارا، همه مجموعه‌های مرجع کارا (GRS) را شناسایی می‌کنیم. جدول (۲) همه مدارس مرجع برای مدارس ناکارا با وزن‌های مربوط به آنها را نشان می‌دهد. برای مثال برای ناکارترین مدرسه یعنی DMU_{۱۵} مدارس کارای DMU_۴ و DMU_{۲۰} با مقادیر وزن‌های ۰،۷۵۱ و ۰،۲۴۹ به عنوان مرجع معرفی شده‌اند. این بدان معنی است که ورودی‌ها و خروجی‌های هدف مدرسه DMU_{۱۵}

ترکیب خطی از ورودی‌ها و خروجی‌های DMU_۴ و DMU_{۲۰} هستند و برای اینکه DMU_{۱۵} کارا شوند باید ورودی‌ها و خروجی‌های خود را تعدیل کند تا بتواند $Y_{۲۰} + ۰،۲۴۹ X_{۲۰}$ مقدار خروجی را با فرض $۰،۷۵۱ Y_{۴} + ۰،۲۴۹ X_{۴}$ مقدار ورودی به دست آورد.

اکنون به اندازه‌گیری بازده به مقیاس مدارس می‌پردازیم. بازده به مقیاس مدارس کارا را از روش دو مرحله‌ای بنکر - ترال به دست می‌آوریم. برای اندازه‌گیری بازده به مقیاس هر واحد DMU ناکارا ابتدا به کمک فرمول (۲۱) یک نقطه در درون نسبی وجه می‌نیمم مربوط به خودش به دست می‌آوریم و سپس با به کار بردن روش دو مرحله‌ای بنکر - ترال بازده به مقیاس هر واحد ناکارا را در نقطه درون نسبی به دست آمده محاسبه می‌کنیم. بازده به مقیاس واحد ناکارا، با بازده به مقیاس نقطه درون نسبی وجه مینیمم بدست آمده برابر است. نتایج در جدول (۳) و (۴) آمده است.

در میان دوازده مدرسه کارا، ۹ مدرسه دارای بازده به مقیاس ثابت و ۳ مدرسه دارای بازده به مقیاس افزایشی است. در میان ۸ مدرسه ناکارا، همگی دارای بازده به مقیاس ثابت هستند.

جدول ۲. مجموعه‌های مرجع متناظر با مدارس ناکارا و وزن‌های مربوط به آنها

مجموعه‌های مرجع و وزن‌های آنها				واحدهای ناکارا			
			(0.397)	DMU ₂₀	(0.603)	DMU ₁₂	DMU ₈
			(0.312)	DMU ₂₀	(0.688)	DMU ₄	DMU ₁₁
		(0.407)	DMU ₂₀	(0.086)	DMU ₁₂	(0.507)	DMU ₄
			(0.103)	DMU ₂₀	(0.897)	DMU ₁₂	DMU ₁₄
			(0.249)	DMU ₂₀	(0.751)	DMU ₄	DMU ₁₅
(0.182)	DMU ₂₀	(0.089)	DMU ₁₂	(0.055)	DMU ₁₀	(0.674)	DMU ₄
		(0.61)	DMU ₂₀	(0.323)	DMU ₅	(0.068)	DMU ₄
		(0.347)	DMU ₂₀	(0.238)	DMU ₆	(0.415)	DMU ₅

جدول ۳. بازده به مقیاس مدارس کارا با مدل RAM

U+	U-	واحد
Unb.	-0.631	DMU ₁
5.37	-0.656	DMU ₂
-0.657	-0.958	DMU ₃
5.493	-0.772	DMU ₄
0.478	-1	DMU ₅
3.258	-0.578	DMU ₆
-0.582	-1	DMU ₇
-0.208	-1	DMU ₉
2.948	-0.169	DMU ₁₀
Unb.	-0.399	DMU ₁₂
0.279	-0.652	DMU ₁₇
4.747	-1	DMU ₂₀

جدول ۴. بازده به مقیاس مدارس ناکارا با مدل RAM

u^+	u^-	y_2	y_1	x_4	x_3	x_2	x_1	
2.942	-0.447	3.63	326.19	3.278	2.801	5.467	7.75	DMU ₈
0.201	-0.814	3.266	437	2.999	3.226	6.56	7.183	DMU ₁₁
0.202	-0.432	3.32	387	3.029	3.05	6.022	7.178	DMU ₁₃
2.484	-0.41	3.8	410.31	3.457	3.059	6.477	8.375	DMU ₁₄
0.198	-0.805	3.265	463	3.008	3.313	6.85	7.249	DMU ₁₅
0.194	-0.117	3.34	460	3.076	3.306	6.989	7.399	DMU ₁₆
0.039	-0.867	3.127	290	2.78	2.784	4.866	6.948	DMU ₁₈
0.041	-0.601	3.137	365	2.9	3.103	5.444	7.341	DMU ₁₉

شده است.

اطلاعات جدول (۵) نشان می‌دهد که از میان بیست مدرسه مورد ارزیابی توسط مدل BCC، ۱۲ مدرسه کارا و ۸ مدرسه ناکار می‌باشد. در جدول (۶) مجموعه‌های مرجع و وزن‌های مربوط به آنها آمده است.

۳-۵ - اجرای الگوریتم در مدل BCC بر روی داده‌های مدارس

از آنجایی که الگوریتم پیشنهادی در هر مدل DEA شعاعی مانند BCC قابل اجراست، لذا با برخی تغییرات جزئی این روش را در مدل BCC اجرا می‌کنیم. نتایج بدست آمده از مدل BCC در جداول (۵)، (۶)، (۷) ارائه

جدول ۵. نمره کارایی و الگوی (تصاویر ورودی‌ها و خروجی‌ها) متناظر با دبیرستان‌ها حاصل از مدل BCC

y_2	y_1	x_4	x_3	x_2	x_1	Slack	ρ_o	DMU
3.8	632	3.67	3.34	12	13.196	0	1	DMU ₁
3.31	586	3.3	3.39	8	9.418	0	1	DMU ₂
2.76	416	2.76	3.61	7.277	7.011	0	1	DMU ₃
3.26	566	3.04	3.66	8	7.51	0	1	DMU ₄
2.81	491	2.48	3.57	7	7.744	0	1	DMU ₅
3.5	454	3.62	3.5	5.722	7.915	0	1	DMU ₆
2.43	265	2.77	3.1	4.22	6.786	0	1	DMU ₇
3.743	339.591	3.403	2.907	6.444	7.945	4.144	0.97	DMU ₈
2.61	267	2.77	3.58	3.944	7.023	0	1	DMU ₉
3.68	210	3.35	2.66	6.778	7.204	0	1	DMU ₁₀
3.314	481.183	3.03	3.29	7.872	9.178	2.907	0.908	DMU ₁₁
3.86	440	3.52	3.15	6.833	8.595	0	1	DMU ₁₂
3.676	428.524	3.34	3.14	6.703	8.423	2.811	0.903	DMU ₁₃
3.86	440	3.52	3.15	6.833	8.595	74.708	0.984	DMU ₁₄
3.416	570.895	3.206	3.557	8.755	8.777	0.371	0.811	DMU ₁₅
3.354	461.89	3.123	3.36	7.278	7.399	0.197	0.996	DMU ₁₆
3.11	426	2.74	3.52	7.278	7.399	0	1	DMU ₁₇
2.848	327.763	2.78	3.31	4.944	7.144	0	0.885	DMU ₁₈
3.356	390.278	3.29	3.17	5.444	7.656	0.849	0.935	DMU ₁₉
3.28	153	2.91	2.27	3.389	6.464	0	1	DMU ₂₀

جدول ۶. مجموعه مرجع مدارس ناکارا و وزن‌های مربوط به آنها حاصل از مدل BCC

مجموعه‌های مرجع واحدهای ناکارا و وزن‌های آنها												
				(0.109)		(0.108)	DMU ₂₀	(0.59)	DMU ₁₂	(0.302)	DMU ₁₀	DMU ₈
				(0.079)	DMU ₂₀	(0.187)	DMU ₁₂	(0.445)	DMU ₅	(0.26)	DMU ₁	DMU ₁₁
					DMU ₂₀	(0.768)	DMU ₁₂	(0.13)	DMU ₅	(0.023)	DMU ₁	DMU ₁₃
										(1)	DMU ₁₂	DMU ₁₄
				(0.077)		(0.071)	DMU ₁₂	(0.72)	DMU ₄	(0.209)	DMU ₁	DMU ₁₅
				(0.068)	DMU ₂₀	(0.183)	DMU ₁₀	(0.063)	DMU ₆	(0.677)	DMU ₄	DMU ₁₆
(0.182)	DMU ₂₀	(0.405)	DMU ₉	(0.265)	DMU ₇	(0.038)	DMU ₆	(0.234)	DMU ₅	(0.074)	DMU ₄	DMU ₁₈
					DMU ₂₀	(0.542)	DMU ₆	(0.098)	DMU ₅	(0.095)	DMU ₂	DMU ₁₉

خروجی خود را به $0.209y_1 + 0.72y_2 + 0.071y_3$ برساند. حال به اندازه‌گیری بازده به مقیاس واحدهای کارا و ناکارا در مدل BCC می‌پردازیم. همانطور که در جدول (۷) دیده می‌شود، از میان ۱۲ مدرسه کارا ۳ مدرسه دارای بازده به مقیاس افزایشی و ۹ مدرسه دارای بازده به مقیاس ثابت می‌باشند.

از جدول (۸) مشاهده می‌شود که از میان ۸ واحد ناکارا ۴ مدرسه دارای بازده به مقیاس افزایشی و ۴ مدرسه دارای بازده به مقیاس ثابت است.

جالب توجه هست که مدارس ناکارای به دست آمده از مدل BCC همان مدارس ناکارای شناسایی شده در مدل RAM هستند. و ناکارترین مدرسه در هر دو مدل RAM و BCC مدرسه شماره ۱۵ (DMU₁₅) معرفی شده است. اما مجموعه‌های مرجع معرفی شده برای DMU₁₅ در مدل BCC، واحدهای DMU₁، DMU₄ و DMU₁₂ با وزن‌های ۰.۲۰۹، ۰.۷۲ و ۰.۰۷۱ می‌باشند. یعنی مدرسه شماره ۱۵ برای اینکه کارا شود باید با استفاده از $0.209x_1 + 0.72x_2 + 0.071x_3$

جدول ۷. بازده به مقیاس مدارس کارا در مدل BCC

u+	u-	DMU
Unb.	-0.631	DMU ₁
5.37	-0.656	DMU ₂
-0.657	-0.958	DMU ₃
5.493	-0.772	DMU ₄
0.478	-1	DMU ₅
3.258	-0.578	DMU ₆
-0.582	-1	DMU ₇
-0.208	-1	DMU ₉
2.948	-0.169	DMU ₁₀
Unb.	-0.399	DMU ₁₂
0.279	-0.652	DMU ₁₇
4.747	-1	DMU ₂₀

جدول ۸. بازده به مقیاس مدارس ناکارا در مدل BCC

u ⁺	u ⁻	y ₂	y ₁	x ₄	x ₃	x ₂	x ₁	DMU
1.435	-0.117	3.743	339.591	3.403	2.907	6.444	7.945	DMU ₈
-0.131	-0.28	3.314	481.183	3.03	3.29	7.872	9.178	DMU ₁₁
-0.123	-0.274	3.676	428.524	3.34	3.14	6.703	8.423	DMU ₁₃
Unb.	-0.399	3.86	440	3.52	3.15	6.833	8.595	DMU ₁₄
3.556	-0.29	3.416	570.895	3.206	3.557	8.755	8.777	DMU ₁₅
0.193	0.178	3.354	461.89	3.123	3.36	7.278	7.399	DMU ₁₆
-0.575	-0.575	2.848	327.763	2.78	3.31	4.944	7.144	DMU ₁₈
-0.13	-0.552	3.356	390.278	3.29	3.17	5.444	7.656	DMU ₁₉

۶- نتیجه‌گیری

در این تحقیق برای یافتن همه مجموعه‌های مرجع کارا برای واحدهای تحت ارزیابی در DEA غیر شعاعی ابتدا هر واحد را با استفاده از مدل غیر شعاعی RAM ارزیابی کردیم. از آنجایی که در مدل‌های DEA غیر شعاعی مجموعه‌های مرجع چندگانه برای واحد تصمیم‌گیرنده وجود دارد، در گام اول به تعریف سه نوع مجموعه مرجع می‌پردازیم. ابتدا مفهوم مجموعه مرجع یگانی (URS) مربوط به تصویر DMU_o تحت ارزیابی را معرفی کردیم. URS شامل DMUهای کارایی می‌باشند که در ترکیب محدب خاص تولید‌کننده تصویر فعال هستند. به علت وقوع URSهای چندگانه، مفهوم مجموعه مرجع ماکزیمال (MRS) را معرفی کردیم و آنرا به صورت اجتماع همه URSهای متناظر با تصویر داده شده تعریف می‌کنیم. چون در مدل‌های DEA غیر شعاعی امکان وقوع تصویرهای چندگانه وجود دارد، اجتماع MRSهای متناظر با همه تصاویر را به عنوان مجموعه مرجع کلی منحصر به فرد (GRS) تعریف می‌کنیم.

در گام دوم، یک رویکرد مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی برای تعیین GRS مطرح می‌کنیم. چون تعیین GRS از طریق اجرای یک مدل برنامه‌ریزی خطی اولیه - دوگان منحصر به فرد است، کارایی محاسباتی آن در کاربردهای عملی از روش‌های موجود بیشتر است.

در گام آخر به اندازه‌گیری بازده به مقیاس در مدل DEA غیر شعاعی می‌پردازیم. بالاخره روش مطرح شده را بر روی داده‌های مربوط به بیست دبیرستان دخترانه ناحیه یک شیراز اجرا کرده و برای واحدهای ناکارایی بدست آمده الگو مناسب و کلاس بازده به مقیاس را معرفی کردیم. به عنوان کارهای آتی می‌توانیم روش ارائه شده را برای سایر داده‌ها نظیر داده‌های مربوط به بانک و بیمه بکار ببریم.

of Operational Research, 181 (2007) 549-570.

[9] V. E Krivonozhko, F. R. Forsung, A. V. Lynchev, Measurement of returns to scale using non-radial DEA models, European Journal of Operation Research, 232 (2014) 664-670.

[10] W. W. Cooper, L. M. Seiford, K. Tone, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Boston: Kluwer Academic Publishers, (2007).

[11] W.L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, Boston: Duxbury Press, (2003).

[12] A. Charnes, W. W. Cooper, B. Golany, L. Seiford, J. Stutz, Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical productions functions, Journal of Econometrics, 30 (1985) 91-107.

[13] K. Aida, W. W. Cooper, J.T. Pator, T. Sueyoshi, Evaluation water supply services in Japan with Ram: A range-adjusted measure of inefficiency, Omega, 26 (1998) 207-232.

[14] G. R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, M. Mehdillozad, I. Roshdi, connected directional slack-based measure of efficiency in DEA, Applied Mathematical Sciences, 6 (2012) 237-246.

[15] M. Mehdiloozad, B. K. Sahoo, A generalized multiplicative directional distance function for efficiency measurement in DEA, European Journal of Operational Research, 214 (2014) 679-688.

[16] R. D. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper, Some models for the estimation of technical and scale inefficiencies in

[۱] م. ر. مهرگان، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم نشر کتاب دانشگاهی، ۱۳۹۱.

[2] A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operation Research, 2 (6) (1978) 429-441.

[3] A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes, Short Communication: Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 3 (1979) 339.

[4] M.J. Farrell, The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) 120 (3) (1957) 253-290.

[5] W. W. Cooper, K. S. Park, J. T. Pastor, RAM: A range adjusted measure of inefficiency for use with additive models and relations to other models and measures in DEA. Journal of productivity Analysis, 11 (1999) 5-42.

[6] T. Sueyoshi, K. Sekitani, Measurement of returns to scale using a non-radial DEA model: A range-adjusted measure approach, European Journal Operational Research, 176 (2007) 1918-1946.

[7] V. E. Krivonozhko, F. R. Forsund, A. V. Lychev, A note on imposing strong complementary slackness conditions in DEA, European Journal of Operational Research, 220 (2012) 716-721.

[8] T. Sueyoshi, K. Sekitani, The measurement of returns to scale under a simultaneous occurrence of multiple solutions in a reference set and a supporting hyper plane, European Journal

- [24] A. Charnes, W. W. Cooper, B. Golany, L. Seiford, J. Stutz, Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical productions functions. *Journal of Econometrics*, 30 (1985) 91–107.
- [25] W. W. Cooper, J. T. Pastor, F. Borrás, J. Aparicio, D. Pastor, BAM: A bounded adjusted measure of efficiency for use with bounded additive models, *Journal of Productivity Analysis*, 35 (2011) 85–94.
- [26] J. T. Pastor, New additive models for handling zero and negative data (Working Paper). Spain: Universidad de Alicante, Departamento de Estadística e Investigación Operativa. (1994).
- [27] J. T. Pastor, J. L. Ruiz, Variables with negative values in DEA. In W. D. Cook, & J. Zhu (Eds.), *Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis* (pp. 63–84). New York: Springer. (2007).
- [28] M. C. A. Silva Portela, E. Thanassoulis, Malmquist-type indices in the presence of negative data: An application to bank branches, *Journal of Banking & Finance*, 34 (2010) 1472–1483.
- [29] J. T. Pastor, J. L. Ruiz, Variables with negative values in DEA. In W. D. Cook, & J. Zhu (Eds.), *Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis*, Management science, 30 (1984) 1078-1092.
- [17] J. T. Pastor, J. L. Ruiz, Variables with Negative in DEA, In W. D. Cook, & Zhu (Eds.), *Modeling data irregularities and structural complexities in data envelopment analysis* (pp. 63-84). New York: Springer, (2007).
- [18] O. B. Olesen, N. C. Petersen, Identification and use of efficient faces and facets in DEA. *Journal of productivity Analysis*, 20 (1996) 323-360.
- [19] O. B. Olesen, N. C. Peterson, Indicators of ill-conditioned data sets and model misspecification in data envelopment analysis: An extended facet approach, *Management Science*, 42 (1996) 205-219.
- [20] R. D. Banker, W. W. Cooper, Seiford, L. M., Thrall, R. M., & Zhu, J. (2004). Returns to scale in different DEA models. *European Journal of Operational Research*, 154-345-362.
- [21] P. L. Brockett, W. W. Cooper, L.L. Golden, J. J. Rousseau, Y. Wang, Evaluating solvency versus efficiency performance and different forms of organization and marketing in US property-liability insurance companies, *European Journal Operational Research*, 154 (2004) 492-514.
- [22] K. Tone, On returns to scale under weights restrictions in data envelopment analysis, *Journal of Productivity Analysis*, 16 (2001) 31–47.
- [23] K. Tone, A simple characterization of return to scale in DEA, *Journal of Operations Research Society of Japan*, 39 (1996) 604–613.

پیوست ۱: پرسش نامه

پرسش نامه ارائه شده به ناحیه ۱ آموزش و پرورش شیراز جهت جمع آوری اطلاعات قبلاً از اینکه در نهایت بردباری با دقت این پرسش نامه را تکمیل می‌کنید نهایت سپاس‌گذاری را دارم.

الف: لطفاً در ارتباط با فضای آموزشی آموزشگاه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- این آموزشگاه چند نوبته است؟
یک نوبته دو نوبته
- ۲- تعداد غیر کلاس در آموزشگاه چند تا است؟
- ۳- تعداد کلاس چند تا است؟
- ۴- مساحت کل مدرسه چقدر است؟
- ۵- مساحت زیر بنا ی مدرسه چقدر است؟

ب: لطفاً در ارتباط با کادر اداری آموزشگاه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- چند نفر دیپلم هستند؟
- ۲- چند نفر فوق دیپلم هستند؟
- ۳- چند نفر لیسانس یا فوق لیسانس هستند؟
- ۴- چه تعداد دفتر دار (معاون اجرایی) در مدرسه مشغولند؟
- ۵- تعداد خدمت‌گذاران مدرسه چند نفر است؟

پ: لطفاً در ارتباط با کادر آموزشی آموزشگاه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- میانگین گروه معلمین چند نفر است؟
- ۲- به طور میانگین سابقه کار معلمین چقدر است؟
- ۳- تعداد متخصصین که در رشته خود کار می‌کنند چند نفر است؟
- ۴- تعداد کل معلمین مدرسه چند نفر است؟
- ۵- چه تعداد از معلمین دیپلم هستند؟
- ۶- چه تعداد از معلمین فوق دیپلم هستند؟
- ۷- چه تعداد از معلمین لیسانس هستند؟

۸- چه تعداد فوق لیسانس و دکترا در کادر آموزشی مشغول به کار هستند؟

ت: لطفاً در ارتباط با کیفیت تحصیلی سال قبل آموزشگاه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- تعداد دانش آموزان پایه‌های اول و دوم و سوم در سال قبل چند نفر بوده است؟
- ۲- تعداد قبول شدگان پایه های اول و دوم و سوم در سال قبل چند نفر بوده است؟
- ۳- تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال قبل چند نفر بوده است؟
- ۴- تعداد قبول شدگان دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال قبل چند نفر بوده است؟

ث: لطفاً در ارتباط با تعداد دانش آموزان به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- تعداد کل دانش آموزان مدرسه چند نفر است؟
- ۲- تراکم دانش آموزان در کلاسها چقدر است؟ (تقسیم تعداد دانش آموزان بر تعداد کلاسها)
- ۳- توزیع دانش آموزان پایه دوم چگونه است؟ (تقسیم تعداد دانش آموزان هر رشته در پایه دوم به تعداد کل دانش آموزان)
- توزیع در رشته ریاضی-----
- توزیع در رشته تجربی-----
- توزیع در رشته انسانی و معارف اسلامی-----

ج: لطفاً در ارتباط با کیفیت تحصیلی سال تحصیلی جاری آموزشگاه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- تعداد دانش آموزان پایه های اول و دوم و سوم در سال تحصیلی جاری چند نفر بوده است؟
- ۲- تعداد قبول شدگان پایه‌های اول و دوم و سوم در سال تحصیلی جاری چند نفر بوده است؟
- ۳- تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال تحصیلی جاری چند نفر بوده است؟

- ۲- تعداد قبول شدگان لیسانس چند نفر است؟
۳- تعداد قبول شدگان فوق لیسانس و دکترا چند نفر است؟
۴- تعداد قبول شدگان مراکز تربیت معلم چند نفر است؟
۵- تعداد قبول شدگان دانشگاه پیام نور و شبانه چند نفر است؟
۶- تعداد قبول شدگان در مراکز روزانه دانشگاه‌ها چند نفر است؟

با تشکر مجدد از همکاری صمیمانه شما

- ۴- تعداد قبول شدگان دانش آموزان پیش دانشگاهی در سال تحصیلی جاری چند نفر بوده است؟
۵- میانگین نمره دانش آموزان پایه دوم چقدر است؟ (میانگین نمره از تقسیم مجموع نمرات سالیانه دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات بر تعداد دانش آموزان شرکت کننده در امتحان به دست می‌آید).
۶- میانگین نمره دانش آموزان پایه سوم چقدر است؟
۷- میانگین نمره دانش آموزان پیش دانشگاهی چقدر است؟

د: لطفاً در ارتباط با راهیابی دانش آموزان آموزشگاه به دانشگاه به سوالات زیر پاسخ دهید.
۱- تعداد قبول شدگان فوق دیپلم چند نفر است؟

پیوست ۲: داده‌های مربوط به بیست دبیرستان دخترانه ناحیه یک شیراز

جدول ۹. اطلاعاتی ورودی x_1 (فضای آموزشی)

نام مدرسه	چند نوبته ضریب ۲	تعداد غیر کلاس ضریب ۳	تعداد کلاس ضریب ۵	مساحت کل ضریب ۲	مساحت زیر بنا ضریب ۳	ورودی x_1 (فضای آموزشی)
DMU ₁	1	15	24	4100	3500	13.196
DMU ₂	1	10	17	2500	2000	9.418
DMU ₃	1	6	17	2000	1800	7.011
DMU ₄	1	3	16	1795	1879	7.51
DMU ₅	1	8	14	2030	1071	7.744
DMU ₆	1	9	11	3150	1485	7.915
DMU ₇	1	8	10	2000	1285	6.786
DMU ₈	1	8	12	2406	1999	7.945
DMU ₉	1	5	9	2500	2520	7.023
DMU ₁₀	1	3	6	2021	5137	7.204
DMU ₁₁	1	5	15	6000	5750	11.125
DMU ₁₂	1	7	14	3897	1871	8.595
DMU ₁₃	1	10	15	5010	4000	10.882
DMU ₁₄	1	11	13	4319	1531	9.149
DMU ₁₅	1	7	15	4000	1767	8.777
DMU ₁₆	2	8	14	975	1063	7.399
DMU ₁₇	2	8	14	975	1063	7.399
DMU ₁₈	1	7	10	3110	1201	7.144
DMU ₁₉	1	8	12	3012	2135	8.218
DMU ₂₀	1	2	8	5000	1400	6.464

جدول ۱۰. اطلاعاتی ورودی x_2 (کادر اداری)

نام مدرسه	تعداد دیپلم ضریب ۲	تعداد فوق دیپلم ضریب ۳	تعداد لیسانس و فوق لیسانس ضریب ۵	تعداد معاون اجرایی ضریب ۲	تعداد خدمتگذار ضریب ۳	ورودی x_2 : کادر اداری
DMU ₁	4	0	18	4	3	12
DMU ₂	2	1	9	2	2	8
DMU ₃	3	0	10	2	2	7.277
DMU ₄	2	1	9	2	2	8
DMU ₅	3	0	9	2	2	7
DMU ₆	2	0	8	1	2	5.722
DMU ₇	1	0	8	1	1	4.22
DMU ₈	1	1	7	1	2	6.444
DMU ₉	1	0	7	1	1	3.944
DMU ₁₀	2	1	10	1	1	6.778
DMU ₁₁	3	0	12	4	2	8.833
DMU ₁₂	2	0	12	1	2	6.833
DMU ₁₃	2	0	11	2	2	7.055
DMU ₁₄	1	0	15	1	2	7.167
DMU ₁₅	1	2	10	3	1	8.778
DMU ₁₆	1	1	10	3	1	7.278
DMU ₁₇	1	1	10	3	1	7.278
DMU ₁₈	0	1	7	1	1	4.944
DMU ₁₉	2	0	7	1	2	5.444
DMU ₂₀	1	0	5	1	1	3.389

جدول ۱۱. اطلاعاتی ورودی x3 (هیئت مدرسین تمامی مدارس)

نام مدرسه	میانگین گروه معلمان	میانگین سابقه کار	تعداد کل معلمان	تعداد دیپلم	تعداد فوق دیپلم	تعداد لیسانس	تعداد فوق لیسانس و دکترا	ورودی x3: هیات مدرسین مدارس پیش دانشگاهی	تعداد کلاس	ورودی x3: هیات مدرسین تمام مدارس
DMU ₁	2.6	20.9	34	0	0	20	14	3.34	19	3.25
DMU ₂	2.38	20.9	31	0	0	22	9	3.39	12	3.29
DMU ₃	2.87	21.9	45	0	0	32	13	3.61	17	3.5
DMU ₄	2.4	23.7	35	0	0	36	14	3.66	16	3.53
DMU ₅	2.46	21.8	32	0	0	22	14	3.57	14	3.45
DMU ₆	2.46	22.8	27	0	0	17	9	3.5	11	3.39
DMU ₇	1.92	23.6	25	0	0	23	2	3.1	10	3.03
DMU ₈	2.09	20.4	23	0	0	17	6	3.23	9	3.14
DMU ₉	1.87	22.9	30	0	0	20	10	3.58	9	3.45
DMU ₁₀	1.25	13.6	15	0	0	11	4	2.66	6	2.57
DMU ₁₁	2.4	22	36	0	0	29	7	3.29	15	3.2
DMU ₁₂	2.25	19.03	26	0	0	20	7	3.15	12	3.05
DMU ₁₃	2	19.43	26	0	0	20	7	3.14	11	3.04
DMU ₁₄	2.23	17.81	33	0	0	14	15	3.49	11	3.36
DMU ₁₅	2.92	21.68	38	0	0	28	10	3.61	14	3.5
DMU ₁₆	3	20.11	42	0	0	32	10	3.52	16	3.41
DMU ₁₇	3	20.11	42	0	0	32	10	3.52	16	3.41
DMU ₁₈	1.63	18.55	18	0	0	11	7	3.31	8	3.18
DMU ₁₉	2.06	20.74	31	0	0	25	6	3.17	12	3.08
DMU ₂₀	0.91	14.79	11	0	0	10	1	2.27	6	2.22

جدول ۱۲. اطلاعاتی ورودی x4 (کیفیت تحصیلی سال ۹۲-۹۳)

نام مدرسه	تعداد دانش آموزان سال سوم	تعداد قبول شدگان پایه سوم	تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی	تعداد قبولی پیش دانشگاهی	ورودی x4: کیفیت تحصیلی سال ۹۲-۹۳
DMU ₁	117	113	122	110	3.67
DMU ₂	169	153	178	142	3.3
DMU ₃	93	50	292	216	2.76
DMU ₄	167	115	121	95	3.04
DMU ₅	136	92	83	50	2.48
DMU ₆	136	128	104	93	3.62
DMU ₇	42	22	80	60	2.77
DMU ₈	81	75	85	81	3.78
DMU ₉	64	33	105	79	2.77
DMU ₁₀	27	23	30	25	3.35
DMU ₁₁	119	115	316	218	3.03
DMU ₁₂	152	150	110	93	3.52
DMU ₁₃	106	102	92	73	3.34
DMU ₁₄	80	74	80	74	3.7
DMU ₁₅	94	86	129	111	3.5
DMU ₁₆	93	75	94	74	3.16
DMU ₁₇	117	87	54	36	2.74
DMU ₁₈	80	48	73	51	2.78
DMU ₁₉	68	58	194	158	3.29
DMU ₂₀	27	15	28	22	2.91

جدول ۱۳. اطلاعاتی خروجی y_1 (تعداد دانش آموزان سال ۹۳-۹۴)

نام مدرسه	تعداد دانش آموزان سال ۹۴-۹۵	خروجی ۱: تعداد دانش آموزان سال ۹۳-۹۴
DMU ₁	527	632
DMU ₂	401	586
DMU ₃	500	416
DMU ₄	442	566
DMU ₅	400	491
DMU ₆	305	454
DMU ₇	261	265
DMU ₈	219	326
DMU ₉	213	267
DMU ₁₀	120	210
DMU ₁₁	432	437
DMU ₁₂	309	440
DMU ₁₃	266	387
DMU ₁₄	274	361
DMU ₁₅	405	463
DMU ₁₆	465	460
DMU ₁₇	0	426
DMU ₁₈	151	290
DMU ₁₉	264	365
DMU ₂₀	92	153

جدول ۱۴. اطلاعاتی ورودی و خروجی y_2 (تعداد دانش آموزان سال ۹۳-۹۴)

نام مدرسه	تعداد دانش آموزان سال سوم	تعداد قبولی سال سوم	تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی	تعداد قبولی پیش دانشگاهی	خروجی ۲: کیفیت تحصیلی سال ۹۳-۹۴
DMU ₁	126	118	116	111	3.8
DMU ₂	136	127	190	151	3.31
DMU ₃	124	78	229	163	2.76
DMU ₄	135	119	145	115	3.26
DMU ₅	135	93	103	73	2.81
DMU ₆	115	107	126	108	3.5
DMU ₇	34	21	71	43	2.43
DMU ₈	86	82	75	67	3.63
DMU ₉	69	45	72	47	2.61
DMU ₁₀	47	39	21	20	3.68
DMU ₁₁	127	121	269	185	3.01
DMU ₁₂	111	111	134	128	3.86
DMU ₁₃	106	88	101	84	3.32
DMU ₁₄	86	83	77	73	3.8
DMU ₁₅	96	88	95	59	2.77
DMU ₁₆	68	59	69	57	3.34
DMU ₁₇	160	128	92	71	3.11
DMU ₁₈	62	37	28	18	2.52
DMU ₁₉	54	36	178	131	2.87
DMU ₂₀	28	20	14	12	3.28

جدول ۱۵. اطلاعاتی ورودی و خروجی دبیرستان‌ها

نام مدرسه	ورودی x_1 (فضای آموزشی)	ورودی x_2 : کادر اداری	ورودی x_3 : هیات مدرسین مدارس پیش دانشگاهی	ورودی x_4 : کیفیت تحصیلی سال ۹۳-۹۴	خروجی y_1 : تعداد دانش آموزان سال ۹۳-۹۴	خروجی y_2 : کیفیت تحصیلی سال ۹۳-۹۴
DMU ₁	13.196	12	3.34	3.67	632	3.8
DMU ₂	9.418	8	3.39	3.3	586	3.31
DMU ₃	7.011	7.277	3.61	2.76	416	2.76
DMU ₄	7.51	8	3.66	3.04	566	3.26
DMU ₅	7.744	7	3.57	2.48	491	2.81
DMU ₆	7.915	5.722	3.5	3.62	454	3.5
DMU ₇	6.786	4.22	3.1	2.77	265	2.43
DMU ₈	7.945	6.444	3.23	3.78	326	3.63
DMU ₉	7.023	3.944	3.58	2.77	267	2.61
DMU ₁₀	7.204	6.778	2.66	3.35	210	3.68
DMU ₁₁	11.125	8.833	3.29	3.03	437	3.01
DMU ₁₂	8.595	6.833	3.15	3.52	440	3.86
DMU ₁₃	10.882	7.055	3.14	3.34	387	3.32
DMU ₁₄	9.149	7.167	3.49	3.7	361	3.8
DMU ₁₅	8.777	8.778	3.61	3.5	463	2.77
DMU ₁₆	7.399	7.278	3.52	3.16	460	3.34
DMU ₁₇	7.399	7.278	3.52	2.74	426	3.11
DMU ₁₈	7.144	4.944	3.31	2.78	290	2.52
DMU ₁₉	8.218	5.444	3.17	3.29	365	2.87

